

Donație din partea prof. ing. Titu - Marius Băjenescu

Dosar Nr. 1 cu articole si/sau comunicări

Total: 79 unități

Nr.	TITLUL Articolului	Revista / Congresul / Seminarul / Conferința
1	"Qube", nouvelle facette TV de la télématicque	La Revue Polytechnique No. 1442 9/83
2	16-bit-Mikroprozessoren im Wettbewerb	Informis 28.1.1981
3	Améliorations possibles de la qualité dans la soudure pour l'électronique	Informis, 29.4.1982
4	An "intelligent" system with multiple measurement applications: LIST	EUROCON 86, Paris
5	Anzeigeelemente und deren Zuverlässigkeit	Aktuelle Technik 6/1983
6	Aperçu sur les réseaux locaux et de large bande	Lausanne, 5 mars 1987
7	Au Royaume-Uni comme ailleurs on souffre d'une pénurie d'informaticiens	Journal de Genève 10.8.1984
8	Ausfallanalyse elektroischer Komponenten	E und M, Oktober 1984
9	Bildschirmtext: le point de vue de l'utilisateur	Bureaux et systèmes 4/1981
10	Bouleversement dans le monde des télécommunications	Journal de Genève 23.3.1984
11	Bull - Harmoniques 83	Scope 77/1983
12	Comment tester les circuits intégrés logiques	La Revue Polytechnique no. 1418
13	Computer 84: vers l'ordinateur universel	Journal de Genève 15.6.1984
14	Corrélation technologie-fiabilité: cas des diodes de signal	Electronique no. 5/1985
15	Die fünfte Computergeneration kommt bestimmt...	Aktuelle Technik 2/1986

16	Du nouveau dans le domaine du vidéotex	Bureaux et Systèmes 3/1982
17	Einige Gedanken über Qualitäts- und Zuverlässigkeitssicherung	Aktuelle Technik 2/1985
18	Essor technique et satellites	Le Monteur Electricien 6/1982
19	Etat de l'art et tendances dans le domaine du test des VLSI	Electronique 9/1983
20	Excess noise and reliability	Reliability in Electronics, Budapest, 1985
21	Extras din "Who's Who in the World"	1983
22	Fehleranalyse an Halbleiterbauelemnte	Elektronik Produktion & Prüftechnik Mai 1984
23	Fertigungs- und Zuverlässigkeitsprobleme bei hybriden Mikroschaltungen	Elektroniker Nr. 12/1983
24	Fiabilité et méthode de déverminage des condensateurs céramiques	Electronique no. 2/1984
25	Fiabilité et redondance	La Revue Polytechnique no. 1384
26	Forum 83	Electronique No. 3/1984
27	Grundlagen der Zuverlässigkeit anhand von Bauelementezuverlässigkeit	Elektronik Produktion und Prüftechnik Mai- September 1981
28	Intelligence artificielle et systèmes-experts: évolution et perspectives	Electronique no. 9/1985
29	La "monnaie électronique"	Journal de Genève 11 mai 1984
30	La bureautique et quelques-uns de ses enjeux	La Revue Polytechnique No. 1437 4/1983
31	La carte "intelligente": nouveau moyen de paiement	STZ 11 / Mai 1984
32	La fiabilité des relais	Electronique no. 10/1984
33	La France et la "carte à mémoire"	Journal de Genève

		18.5.1984
34	La sécurité en informatique et télématique	31 Octobre et 7 novembre 1985
35	La Suisse et les communications numériques du futur	Tribune de Genève, 21.9.1983
36	La télématique peut rendre possible le travail à distance	Journal de Genève 3.3 1984
37	Le bureau de demain modifiera sûrement radicalement l'organisation du travail	Journal de Genève 23.1.1984
38	Le C.N.E.T. et les tests de fiabilité des photocoupleurs	L'indicateur industriel no. 9(1982)
39	Le télépaiement ou comment bénéficier d'une banque à domicile	Journal de Genève 16.3.1984
40	Les écrans du futur	Tribune/5.6.1983
41	Les spécialités de la bureautique	Journal de Genève 3.2.1984
42	L'état d'avancemen du Bildschirmtext	Bureaux et systèmes 5 /1983
43	L'informatique et la révolution des télécommunications	Journal de Genève 2 mars 1984
44	Lokale Netze - eine Einführung (1. Teil)	Aktuelle Technik 6/1986
45	L'ordinateur personnel	Tribune 11.3.1984
46	Lösung von Zuverlässigkeitsproblemen bei elektronischen Bauelementen	TAW Regensdorf-Zürich, 24.-25. November 1986
47	Mémoires RAM: quelle fiabilité?	La Revue Polytechnique No. 1452 6/1984
48	Microcircuits enrobés de plastique; fiabilité en fonctionnement intermittent	La Revue Polytechnique No. 1446 1/1984
49	Monnaie électronique: où en est la Suisse	Journal de Genève avril 1984
50	New Senior Members IEEE	IEEE Spectrum 1983

51	Optokoppler und deren Zuverlässigkeitsprobleme	Aktuelle Technik 3/1984
52	Politiques d'entretien des équipements électroniques	Electronique Nr. 5/1983
53	Pourquoi les tests de déverminage des composants?	Electronique No. 4/1983
54	Problèmes de la fiabilité des composants électroniques actifs actuels	Masson, 1980
55	Problemlösungen der Zuverlässigkeitsicherung	Informis, 21.5.1981
56	Progrès des écrans plats pour la télématique	Electronique 7/8 1983
57	Qualität und Zuverlässigkeit in der Elektronik	TAE 3-4 Mai 1982
58	Quelues points faibles de la société informatisée	Bureaux et systèmes 12/1982
59	R... comme réseau local	Informatique et bureautique avril-mai 1984
60	Relais und Zuverlässigkeit	Aktuelle Technik 1/1984
61	Sir Clive Sinclair, l'homme qui a mis un ordinateur dans chaque foyer	Journal de Genève 3.8.1984
62	Sur la fiabilité des thyristors	Electronique 4/1984
63	Télématique et réseaux	Bureaux et systèmes 11/1982
64	Un projet sur la sonorisation du Vidéotex	Bureaux et systèmes 11/1983
65	Vidéocommunications et réseaux câblés	STZ Nr. 18/5. Sept. 1983
66	Wann steigt die nächste Komponente aus?	Neue Technik 7/8 1982
67	Zuverlässig? Kriterien für Mikroprozessoren	Hard and Soft, April 1984
68	Zuverlässigkeit monolithisch integrierter Schaltungen (Artikelserie)	Elektronik Produktion & Prüftechnik; Sept. 1982 - Mai 1983
69	Zuverlässigkeit optoelektronischer Halbleiter-Komponenten	Feinwerktechnik & Messtechnik 92.

		Jahrgang 1984
70	Zuverlässigkeit passiver Komponenten	Technische Rundschau 1981
71	Zuverlässigkeit und Systemzuverlässigkeit	Aktuelle Technik 7-8/1982
72	Zuverlässigkeitsproblemlösungen elektronischer Bauelemente	Informis 14.5.1981
73	Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit in der Elektronik	TAE 28.-30. März 1982
74	Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit in der Elektronik	4.-5. Mai 1981
75	Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit in der Elektronik	TAE 9.-10. Mai 1985
76	Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit in der Elektronik	TAE 4.-5. Oktober 1984
77	Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit in der Elektronik	Zürich, 29. Februar-1. März 1984
78	Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit in der Elektronik	Zürich, 9.-10. Mai 1985
79	Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit in der Elektronik	TAE 28.-30. März 1982